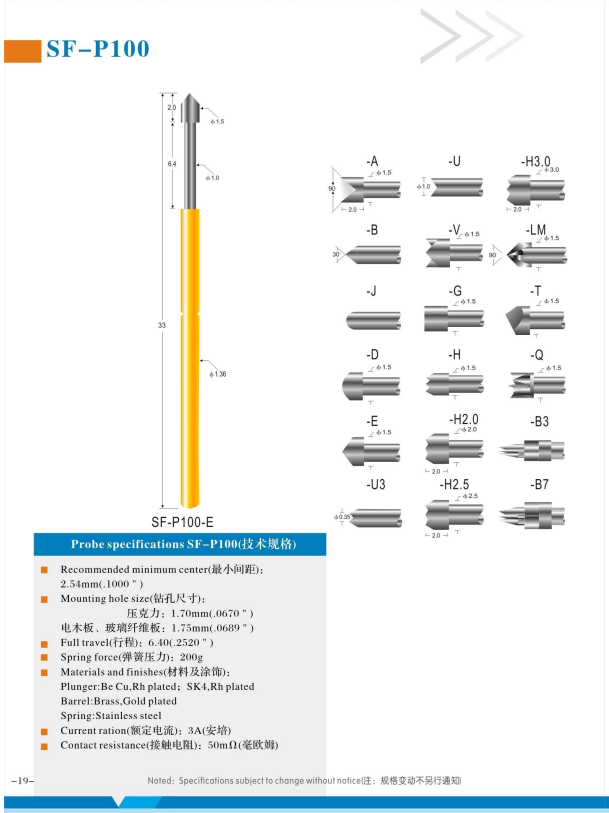
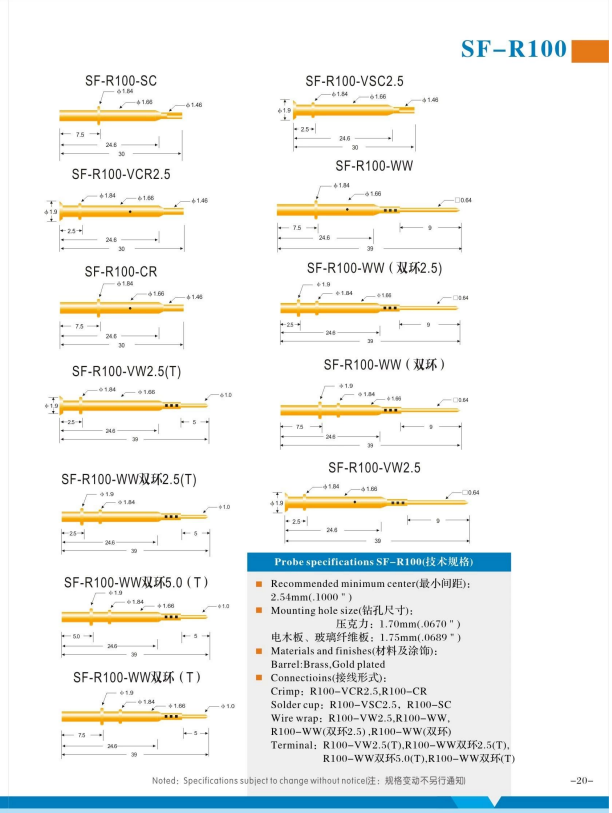
100-миллиметровый подпружиненный зонд для теста на печатную плату

Материал и отделка
Плунжер: бронза или латунь или BeCu, позолоченные или никелированные;
Бочка: латунь, позолота или никелированная;
Пружина: нержавеющая сталь или музыкальный провод;

Фотографий

• Любые советы, которые мы могли бы предоставить вам
• Если вас это интересует, свяжитесь со мной





Наши преимущества

1.we имеет 30 лет опыта в пробке штыря и имеет ourself фабрику.
2.we обеспечивает свободный образец и имеет отдел испытания.
3.we смогло произвести продукты как ваш запрос.
4.we гарантируют самое лучшее цену и хорошее обслуживание.

Наш основной продукт

Spring loaded pin (single) for PCB, ICT, FCT testing etc;

Pogo pin (connector) to establish connection between two printed circuit boards for charging, locating, Battery, Semic onductor & Interconnect applications;

Double ended probe for BGA and Semiconductor testing;

Universal pin without spring, coating pin, LM pin with QZ a nd VZ series;

High current probe, Switch probe, Capacitance needle;

Terminal & receptacle /socket;

Other related electronic components, 30# OK wire, Jig loc ks, POM, Iron hinge etc

Контроль контрольного оборудования

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

пакет

胜蜂电子